PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-081481

(43) Date of publication of application: 12.04.1988

(51)Int.CI.

5/08 G03G

(21)Application number: 61-229387

(71)Applicant: MINOLTA CAMERA CO LTD

(22)Date of filing:

26.09.1986

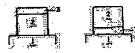
(72)Inventor: IINO SHUJI

OSAWA MOCHIKIYO YASUTOMI HIDEO

(54) PHOTOSENSITIVE BODY

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide adequate transferability and excellent photoconductivity to the titled photosensitive body by using a hydrogenated amorphous carbon film contg. either of phosphorus atoms or boron atoms to form an electric charge transfer layer and using a hydrogenated or fluorinated amorphous silicon germanium film contg. either of phosphorus atoms or boron atoms to form an electric charge generating layer.



CONSTITUTION: This function sepn. type photosensitive body having the charge generating layer 3 and the charge transfer layer 2 is provided with the hydrogenated amorphous carbon film which is formed by glow discharge and the into which at least either of the phosphorus atoms or boron atoms are incorporated as the charge transfer layer 2 and the hydrogenated or fluorinated amorphous silicon germanium film which is likewise formed by the glow discharge and into which at least either of

the phosphorus atoms or boron atoms are incorporated as the charge generating layer 3. High dark resistance and excellent electric charge transferability are thereby provided to the charge transfer layer 2 so that said layer can make contribution to bright attenuation. The carriers generated in the formed film are efficiently implanted into the charge generating layer 3 in the lamination constitution with the charge transfer layer 2 so that said layer can make adequate contribution to the bright attenuation.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

昭63-81481 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)4月12日

G 03 G 5/08

105

7381-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全18頁)

9発明の名称 感光体

> 昭61-229387 创特

昭61(1986)9月26日 ②出 頣

砂発 明 者 飯 野 핆

淯

大阪府大阪市東区安土町2丁目30番地 大阪国際ビル ノルタカメラ株式会社内

の発 明 者 以

大阪府大阪市東区安土町2丁目30番地 大阪国際ビル ノルタカメラ株式会社内

⑦発 明 英 雄 大阪府大阪市東区安土町2丁目30番地 大阪国際ビル

ノルタカメラ株式会社内

ミノルタカメラ株式会 **犯出** 願 人 #

大

大阪府大阪市東区安土町2丁目30番地 大阪国際ビル

1. 発明の名称

怒 光 体

2. 特許請求の範囲

電荷発生層と電荷輸送層とを有する機能分離型 感光体において、該電荷輸送層は燐原子及び晒素 原子のうち少なくとも一方を含有してなる水素化 アモルファスカーポン膜であり、かつ、籔雄荷発 生暦は燐原子及び硼素原子のうち少なくとも一方 を含有してなる水素化アモルファスシリコンゲル マニウム膜或は燐原子及び硼素原子のうち少なく とも一方を含有してなる弗酔化アモルファスシリ コンゲルマニウム膜であることを特徴とする感光

3.発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、電荷発生層と電荷輸送層とを有する 您光体に関する。

<u> 從来技術</u>

カールソン法の発明以来、電子写真の応用分野

は答しい発展を続け、電子写真用感光体にも様々 な材料が開発され実用化されてきた。

従来用いられて来た電子写真感光体材料の主な ものとしては、非品質セレン、セレン砒素、セレ ンテルル、硫化カドミウム、酸化亜鉛、アモルファ スシリコン等の無機物質、ポリピニルカルパゾー ル、金属フタロシアニン、ジスアゾ顔料、トリス アソ顔料、ペリレン顔料、トリフェニルメタン化 合物、トリフェニルアミン化合物、ヒドラゾン化 合物、スチリル化合物、ピラゾリン化合物、オキ サゾール化合物、オキサジアゾール化合物、等の 有機物質が挙げられる。また、その構成形態とし ては、これらの物質を単体で用いる単層型構成、 結節材中に分散させて用いるパインダー型構成、 機能別に低荷発生層と電荷輸送層とを設ける積層 型構成等が挙げられる。

しかしながら、従来用いられて来た電子写真感 光体材料にはそれぞれ欠点があった。その一つと して人体への有害性が挙げられるが、前述したア モルファスシリコンを除く無機物質においては、

何れも好ましくない性質を持つものであった。また、電子写真感光体が実際に複写機内で用いられるためには、帯電、霧光、現像、転写、除電、清掃等の荷路な環境条件に囁された場合においても、常に安定な性能を維持している必要があるが、前述した有機物質においては、何れも耐久性に乏しく、性能面での不安定要素が多かった。

このような欠点を解消すべく、近年、有害性を 改替し耐久性に高んだ材料として、グロー放電法 により生成されるアモルファスシリコンの電子写 真感光体への応用が進んで来ている。しかし、ア モルファスシリコンは、原料としてシランガスを 多量に必要とする反面、高価なガスであることか ら、出来上がった電子写真感光体も従来の感光体 に比べ大幅に高価なものとなる。また、成該速度 が遅く、成族時間の増大に伴い煩発性を有するシ ラン未分解生成物を粉塵状に発生する等、生産 の不都合も多い。また、この粉塵が製造時に感光 圏中に混入した場合には、画像品質に著しく悪影 響を及ばす。さらに、アモルファスシリコンは、

られ、即ちそれらの限は通常のポリエチレン膜の 如く10 I の c m 程度の比抵抗を有する絶縁膜と 考えられ、或は、少なくともそのような膜である との認識のもとに用いられていた。実際に電子写 真感光体への用途にしても同様の認識から、保護 層、接着層、プロッキング層もしくは絶縁層に限 られており、所謂アンダーコート層もしくはオー パーコート層としてしか用いられていなかった。

元来、比誘電率が高いため帯電性能が低く、複写 機内で所定の姿面電位に帯電するためには概厚を 厚くする必要があり、高価なアモルファスシリコ ン級を長時間堆積させなくてはならない。

ところでアモルファスカーボン膜自体は、プラ ズマ有機重合膜として古くより知られており、例 えばシェン(M. Shen)及びベル(A. T. Bell) により、1973年発行ののジャーナ ル・オプ・アプライド・ポリマー・サイエンス (Journal of Applied Po lymer Science) 第17巻の第88 5頁乃至第892頁において、あらゆる有機化合 物のガスから作製され得る事が、また、闻答者に より、1979年のアメリカンケミカルソサエ 71- (American Chemical Society) 発行によるプラズマポリマライ ゼーション(Plasma Polymeriza tion)の中でもその成膜性が論じられている。 しかしながら従来の方法で作製したプラズマ有 機型合膜は絶縁性を前提とした用途に限って用い

アルミ原子が拡散するのを防止するための保護暦として1~5μm程度の炭素膜を悲収表面に形成せしめた感光体が開示されている。特開昭60~63541号公報には、アルミ基板とその上に設けたアモルファスシリコン暦との接着性を改善するために、接着暦として200人~2μmのダイヤモンド状炭素膜を中間に設けた感光体が開示され、残留電荷の面から誤厚は2μm以下が好ましいとされている。

これらの明示は、何れも慈板とアモルファスシリコン層との間に、所謂アンダーコート層を設けた発明であり、電荷輸送性についての研示は全くなく、また、a-Siの有する前記した本質的問題を解決するものではない。

また、例えば、特別昭50-20728号公報には、ポリピニルカルパゾールーセレン系感光体の表面に保護層としてグロー放電皿合によるポリマー膜を0.1~1μm設けた感光体が開示されている。特別昭59-214859号公報には、アモルファスシリコン感光体の表面に保護層とし

てスチレンやアセチレン等の有機炭化水梁モノマーをプラズマ瓜合させて5μm程度の膜を形成させる技術が関示されている。特別昭60-61761号公報には、表面保護歴として、500人~2μmのダイヤモンド状炭素疎襲を設けた感光体が関示され、透光性の面から腹原は2μm以下が好ましいとされてている。特別昭60-249115号公報には、0.05~5μm程度の無定形炭素をたは硬質炭素膜を表面保護暦として用いる技術が開示され、膜厚が5μmを越えると感光体活性に悪影響が及ぶとされている。

これらの間示は、何れも感光体表面に所謂オー パーコート層を設けた発明であり、電荷輸送性に ついての開示は全くなく、また、aーSiの有す る前記した本質的問題を解決するものではない。

また、特別昭51-46130号公報には、ポリビニルカルパゾール系電子写真感光体の表面にグロー放電電合を行なって0.001~3μmのポリマー膜を形成せしめた電子写真感光板が関示されているが、電荷輸送性については全く貫及さ

何れもアモルファスシリコンの光導電性を炭素原子により調整する事を目的としたものであり、また、アモルファスシリコン自体原い膜を必要としている。

発明が解決しようとする問題点

以上のように、従来、電子写真感光体に用いられているプラズマ有機重合膜は所謂アンダーコート層もしくはオーバーコート層として使用されていたが、それらはキャリアの輸送機能を必要としない膜であって、有機重合膜が絶縁性で有るとの判断にたって用いられている。従ってその膜厚も高々5μm程度の極めて輝い膜としてしか用いられず、キャリアはトンネル効果で膜中を通過するか、トンネル効果が期待できない場合には、残留電位の発生に関して事実上問題にならずに済む程度の輝い膜でしか用いられていない。また、従来、電子写真に用いられているアモルファスシリコと関は所謂厚膜で使用されており、価格或は生産性等に、不都合な点が多い。

本発明者らは、アモルファスカーポン膜の電子

れていないし、a-Siの持つ前記した本質的問 題を解決するものではない。

一方、アモルファスシリコン原については、ス ピア (W. E. Spear) 及びレコンパ (P. G. LeComber) により1976年発行の フィロソフィカル・マガジン(Philosop hical Magazine) 第33巻の第9 35頁乃至第949頁において、極性制御が可能 な材料である事が報じられて以来、種々の光電デ パイスへの応用が試みられて来た。感光体への応 用に関しては、例えば、特開昭56-62254 号公報、特期昭57-119356号公報、特別 昭57-177147号公報、特開昭57-11 9357号公報、特開昭57-177149号公 報、特開昭57-119357号公報、特開昭5 7-177146号公報、特開昭57-1771 48号公報、特開昭57-174448号公報、 **特開昭57-174449号公報、特開昭57-**174450号公報、等に、炭素原子を含有した アモルファスシリコン感光体が関示されているが、

写真感光体への応用を検討しているうちに、本来 絶縁性であると考えられていた水素化アモルファ スカーポン膜が構原子及び観素原子のうち少なく とも一方を含有せしめる事により、燐原子及び輟 素原子のうち少なくとも一方を含有してなる水素 化蚊は非素化アモルファスシリコンゲルマニウム 膜との積層においては電荷輸送性を有し、容易に 好適な電子写真特性を示し始める事を見出した。 その理論的解釈には本発明者においても不明確な 点が多く詳細に亙り甘及はできないが、燐原子及 び硼素原子のうち少なくとも一方を含有せしめた 水素化アモルファスカーボン膜中に捕捉されてい る比較的不安定なエネルギー状態の電子、例えば π 電子、不対電子、現存フリーラジカル等が形成 するパンド構造が、燐原子及び硼素原子のうち少 なくとも一方を含有してなる水流化或は弗索化ア モルファスシリコンゲルマニウム膜が形成するパ ンド構造と電導帯もしくは荷電子帯において近似 したエネルギー準位を有するため、燐原子及び硼油 紫原子のうち少なくとも一方を含有してなる水器に

化或は非素化アモルファスシリコングルマニウム 膜中で発生したキャリアが容易に燐原子及び硼素 原子のうち少なくとも一方を含有せしめた水素化 アモルファスカーボン膜中へ注入され、さらに、このキャリアは前述の比較的不安定なエネルギー 状態の電子の作用により燐原子及び硼素原子のうち少なくとも一方を含有せしめた水素化アモルファスカーボン膜中を好適に走行し得るためと推定される。

本発明はその新たな知見を利用することにより、アモルファスシリコン感光体の持つ前述の如き本質的問題点を全て解消し、また従来とは全く使用目的も特性も異なる、有機プラズマ重合膜、特に境原子及び咽素原子のうち少なくとも一方を含有してなる水素化アモルファスカーボン膜を電荷輸送陸として使用し、かつ、境原子及び咽柔原子のうち少なくとも一方を含有してなる水素化或は弗常化アモルファスシリコンゲルマニウムの神膜を電荷発生層として使用した感光体を提供する事を目的とする。

ポン膜を設け、かつ、電荷発生層として同じくグ ロー放低により生成される燐原子及び硼素原子の うち少なくとも一方を含有してなる水素化或は弗 素化アモルファスシリコンゲルマニウム膜を設け た事を特徴とする機能分離型感光体に関する。該 包荷輸送層は、可視光もしくは半導体レーザー光 付近の波長の光に対しては明確なる光導電性は有 さないが、好適な輸送性を有し、さらに、帯電能、 耐久性、耐候性、耐環境汚染性等の電子写真感光 体性能に優れ、しかも透光性にも優れるため、機 能分離型感光体としての積層構造を形成する場合 においても極めて高い自由度が得られるものであ る。また、該電荷発生層は、可視光もしくは半導 休レーザー光付近の波長の光に対して優れた光導 電性を有し、しかも従来のアモルファスシリコン 感光体に比べて極めて薄い膜厚で、その機能を活 かす事ができるものである。

本発明においては、a 一 C 腰を形成するために 有機化合物ガス、特に炭化水素ガスが用いられる。 該炭化水素における相状態は常温常圧において必

問題点を解決するための手段

即ち、本発明は、抵荷発生層と電荷輸送層とを有する機能分離型感光体において、該電荷輸送層 がプラズマ里合反応から生成される横原子及び嘲素原子のうち少なくとも一方を含有してなる水素 化アモルファスカーボン膜であり、かつ、横原子 及び咽素原子のうち少なくとも一方を含有してなる水素化或は非素化アモルファスシリコンゲルマニウム膜であることを特徴とする感光体に関する (以下、本発明による電荷輸送層をa-C膜及び電荷発生層をa-Si腰と称する)。

本発明は、従来のアモルファスシリコン感光体においては、電荷発生層として優れた機能を有するアモルファスシリコンを、電荷発生能が無くても電荷輸送能さえあれば済む電荷輸送層としても併用していたため発生していたこれらの問題点を解決すべく成されたものである。

即ち、本発明は、電荷輸送層としてグロー放電 により生成される燐原子及び硼素原子のうち少な くとも一方を含有してなる水素化アモルファスカー

ずしも気相である必要はなく、加熱或は減圧等に より溶融、蒸発、昇華等を経て気化しうるもので あれば、痰相でも固相でも使用可能である。

使用可能な炭化水素には種類が多いが、飽和炭 化水素としては、例えば、メタン、エタン、プロ パン、プタン、ペンタン、ヘキサン、ヘブタン、 オクタン、ノナン、デカン、ウンデカン、ドデカ ン、トリデカン、テトラデカン、ペンタデカン、 ヘキサデカン、ヘブタデカン、オクタデカン、ノ ナデカン、エイコサン、ヘンエイコサン、ドコサ ン、トリコサン、テトラコサン、ペンタコサン、 ヘキサコサン、ヘブタコサン、オクタコサン、ノ ナコサン、トリアコンタン、ドトリアコンタン、 ペンタトリアコンタン、等のノルマルパラフィン 並びに、イソプタン、イソペンタン、ネオペンタ ン、イソヘキサン、ネオヘキサン、2, 3ージメ チルブタン、2ーメチルヘキサン、3ーエチルペ ンタン、2,2-ジメチルペンタン、2,4-ジ メチルペンタン、3,3-ジメチルペンタン、ト リプタン、2ーメチルヘプタン、3ーメチルヘブ タン、2,2-ジメチルヘキサン、2,2,5-ジメチルヘキサン、2,2,3ートリメチルペン タン、2.2.4ートリメチルペンタン、2.3. 3ートリメチルペンタン、2、3、4ートリメチ ルペンタン、イソナノン、等のイソパラフィン、 等が用いられる。不飽和炭化水業としては、例え ば、エチレン、プロピレン、イソプチレン、1~ プテン、2ープテン、1ーペンテン、2ーペンテ ン、2ーメチルー1ープテン、3ーメチルー1ー プテン、2-メチルー2-プテン、1-ヘキセン、 テトラメチルエチレン、1ーヘプテン、1ーオク テン、1-ノネン、1-デセン、等のオレフィン、 並びに、アレン、メチルアレン、プタジエン、ペ ンタジエン、ヘキサジエン、シクロペンタジエン、 等のジオレフィン、並びに、オシメン、アロオシ メン、ミルセン、ヘキサトリエン、符のトリオレ フィン、並びに、アセチレン、プタジイン、 1 . 3-ペンタジイン、2,4-ヘキサジイン、メチ ルアセチレン、1ープチン、2ープチン、1ーペ ンチン、1ーヘキシン、1ーヘプチン、1ーオク

チン、1-ノニン、1-デシン、等が用いられる。 **脂塚式炭化水紫としては、例えば、シクロプロバ** ン、シクロプタン、シクロペンタン、シクロヘキ サン、シクロヘプタン、シクロオクタン、シクロ ノナン、シクロデカン、シクロウンデカン、シク ロドテカン、シクロトリデカン、シクロテトラデ カン、シクロペンタデカン、シクロヘキサデカン、 等のシクロパラフィン並びに、シクロプロペン、 シクロプテン、シクロペンテン、シクロヘキセン、 シクロヘプテン、シクロオクテン、シクロノネン、 シクロデセン、等のシクロオレフィン並びに、リ モネン、テルピノレン、フェランドレン、シルベ ストレン、ツエン、カレン、ピネン、ポルニレン、 カンフェン、フェンチェン、シクロフェンチェン、 トリシクレン、ピサポレン、ジンギベレン、クル クメン、フムレン、カジネンセスキベニヘン、セ リネン、カリオフィレン、サンタレン、セドレン、 カンホレン、フィロクラデン、ボドカルプレン、 ミレン、等のテルベン並びに、ステロイド等が用。 いられる。芳香族炭化水素としては、例えば、ベ

ンゼン、トルエン、キシレン、ヘミメリテン、ブ ソイドクメン、メシチレン、プレニテン、イソジュ レン、ジュレン、ベンタメチルベンゼン、ヘキサ メチルベンゼン、エチルベンゼン、プロピルベン ゼン、クメン、スチレン、ピフェニル、テルフェ ニル、ジフェニルメタン、トリフェニルメタン、 ジベンジル、スチルベン、インデン、ナフタリン、 テトラリン、アントラセン、フェナントレン、等 が用いられる。

さらに、炭化水素以外でも、例えば、アルコー ル類、ケトン類、エーテル類、エステル類、等炭 素と成りうる化合物であれば使用可能である。

本発明におけるa-C膜中に含まれる水素原子の量はグロー放電を用いるというその製造面から 必然的に定まるが、炭素原子と水素原子の総量に 対して、概ね30万至60原子%含有される。こ こで、炭素原子並びに水素原子の膜中含有量は、 有機元素分析の常法、例えばONH分析を用いる 事により知る事ができる。

本発明におけるa-C膜中に含まれる水素原子

の量は、成膜装置の形態並びに成膜時の条件により変化するが、例えば、基板温度を高くする、圧力を低くする、原料炭化水素ガスの希釈率を低くする、印加電力を高くする、交番電界の周波数を低くする、交番電界に重量せしめた直流電界強度を高くする、等の手段、或は、これらの組合せ操作は、含有水素量を低くする効果を有する。

本発明における電荷輸送層としてのa - C 膜の 膜原は、過常の電子写真プロセスで用いるために は、5万至50μm、特に7万至20μmが適当 であり、5μmより硬いと、帯電電位が低いため 充分な複写画像線度を得る事ができない。また、 50μmより厚いと、生産性の面で好ましくない。 このa - C 膜は、高端低抗を有すると ともに電荷輸送性に富み、膜厚を上記の機に5μ m以上としてもキャリアはトラップされる移無く 輸送され明淑袞に寄与する事が可能である。

本発明における原料気体からa - C 膜を形成する過程としては、原料気体が、直流、低周波、筋 周波、或はマイクロ波等を用いたプラズマ法によ り生成されるプラズマ状態を経て形成される方法 が最も好ましいが、その他にも、イオン化蒸瓷法、 或はイオンピーム蒸瓷法等により生成されるイオ ン状態を経て形成されてもよいし、真空蒸窓法、 或はスパッタリング法等により生成される中性粒 子から形成されてもよいし、さらには、これらの 組み合わせにより形成されてもよい。

本発明においては炭化水素の他に、a - C IX中に少なくとも 職業原子或は燐原子を添加するための原料として、職業化合物或は燐化合物が用いられる。 該職業化合物或は燐化合物における相状態は常温常圧において必ずしも気相である必要はなく、加熱或は減圧等により溶散、蒸発、昇華等を経て気化しうるものであれば、波相でも固相でも使用可能である。 職業化合物或は燐化合物としては、例えば、ジボラン、ホスフィン等が用いられる。

本発明において化学的修飾物質として含有される 昭素原子或は煩原子の量は、全構成原子に対して2000原子ppm%以下である。ここで、

副素原子或は燐原子の添加量を低くすることが可能である。

本発明においては、a — S I 膜を形成するため にシランガス、ジシランガス、或は、非化シラン ガスが用いられる。また、化学的移跡物質として 境原子或は職素原子を膜中に含有せしめるための 原料ガスとして、ホスフィンガス或はジボランガ スが用いられる。また、ゲルマニウム原子を含有 させるために、ゲルマンガスが用いられる。

本発明における a - S i 膜中に含有されるゲルマニウム原子の含有量は、シリコン原子とゲルマニウム原子との総和に対して、30原子%以下が好ましい。ここで、ゲルマニウム原子及びシリコン原子の含有率は、元素分析の常法、例えばオージェ分析により知る事ができる。ゲルマニウム原子の含有量は、胶形成時に流入するゲルマンガスの流量を増加する事により高くなる。ゲルマニウム原子の含有量が高くなるにつれ本発明感光体の長波長感度は向上し、短波長領域から長波長領域にまで幅広く露光派が選択され得るようになり好

昭素原子或は燐原子の膜中含有量は、元素分析の 常法、例えばオージェ分析或はIMA分析により 知る事が可能である。観素原子或は燐原子を含ま ない場合には、好適な輸送性が確保されず、さら に、成膜後の経時劣化を招きやすくなる。一方、 個素原子或は燐原子の量が2000原子ppm を越える場合には、少量の添加では好適な輸送性 を保証していた嘲素原子或は燐原子が、逆に膜の 低低抗化を招く作用を示し、帯電能が低下してし まう。従って、本発明における朝素原子或は燐原 子の添加量範囲は重要である。

本発明において化学的修飾物質として含有される

る観素原子或は燐原子原子の量は、主に、プラズ

マ反応を行なう反応室への前述の観素化合物或は 境化合物の導入量を増減することにより制御する ことが可能である。関素化合物或は燐化合物の導 入量を増大させれば、本発明によるa-C膜中へ の観素原子或は燥原子の添加量を高くすることが 可能であり、逆に観素化合物或は燐化合物の導入 量を減少させれば、本発明によるa-C膜中への

本発明において化学的修飾物質として含有される機原子或は硼素原子の量は、全構成原子に対して2000原子ppm以下である。ここで機原子或は硼素原子の膜中含有量は、元素分析の常法、例えばオージェ分析或は I MA分析により知る事ができる。 機原子或は硼素原子の膜中含有量が2000原子ppmより高い場合には、少量の添加では好適な輸送性、或は、極性制御効果を保証していた機原子或は硼素原子が、逆に膜の低抵抗化を招く作用を示し、帯電能の低下を来たす。従って、本発明における横原子或は硼素原子添加量の範囲は重要である。

本発明における a - S i 膜中に含まれる水素原子或は非素原子の量はグロー放電を用いるという その製造面から必然的に定まるが、シリコン原子 と水素原子取はシリコン原子と非常原子の総量に 対して、原ね10万至35原子%含有される。こ こで、水素原子或は非素原子の膜中含有量は、元 素分析の常法、例えば0NH分析、オージェ分析 等を用いる事により知る事ができる。

本発明における原料気体からa - S i 膜を形成 する過程は、a - C 膜を形成する場合と同様にし で行なわれる。

本発明において化学的修飾物質として含有され

態として、導電性基板(1)上に、電荷輸送層 (2)と電荷発生層(3)と電荷輸送層(2)を 駆次積層してなる構成を示したものである。

感光体表面を、例えばコロナ帯電器等により正 帯電した後、画像露光して使用する場合において は、第1図では電荷発生層(3)で発生した正孔 が弧荷輪送暦 (2) 中を導電性蒸板 (1) に向け 走行し、第2図では電荷発生層(3)で発生した 電子が電荷輸送層(2)中を感光体表面に向け走 行し、第3図では電荷発生層(3)で発生した正 孔が導理性基板側の電荷輸送層(2)中を導理性 基板(1)に向け走行すると共に、向時に電荷発 生暦(3) で発生した電子が表面側の電荷輸送層 (2) 中を感光体表面に向け走行し、好適な明淑 衰に保証された静電潜像の形成が行なわれる。反 対に感光体衰面を負帯電した後、画像露光して使 用する場合においては、電子と正孔の挙勁を入れ 代えて、キャリアーの走行性を解すればよい。第 2回及び第3回では、画像電光用の照射光が電荷 輸送層中を通過する事になるが、本発明による電 る煩原子或は陽素原子の母は、主に、プラズマ反応を行なう反応室への前述のホスフィンガス或はジボランガスの導入母を増減することにより制御することが可能である。ホスフィンガス或はジボランガスの導入母を増大させれば、本発明によるaーSi原中への燐原子或は観景原子の添加母を高くすることが可能であり、逆にホスフィンガス或はジボランガスの導入母を減少させれば、本発明によるaーSi原中への燐原子或は硼素原子の添加量を低くすることが可能である。

本発明における感光体は、電荷発生層と電荷輸送層から成る機能分離型の構成とするのが振適で、 該電荷発生層と該電荷輸送層の積層構成は、必要 に応じて適宜選択することが可能である。

第1図は、その一形態として、導電性基板 (1) 上に電荷輸送階 (2)と電荷発生階 (3)を関次 積層してなる構成を示したものである。第2図は、 別の一形態として、導電性基板 (1)上に電荷発 生層 (3)と電荷輸送層 (2)を顕次積層してな る構成を示したものである。第3図は、別の一形

荷翰送暦は透光性に優れることから、好適な潜像 形成を行なうことが可能である。

第5図は、さらなる一形態として、導電性基板 (1)上に中間層(5)と電荷発生層(3)と電 荷輸送層(2)を順次積層してなる構成を示した ものである。即ち第2図の形態に中間層を設けた 形態に相当するが、第2図の形態では、導電性基 板との接合面がa-Si賤である事から、多くの 場合接着性及び注入阻止効果を確保するために中 間層を設ける事が好ましい。第1図及び第3図の 構成の場合、導電性基板との接合面が、接着性及 び注入阻止効果に優れた、本発明による電荷輸送 層であるため、中間層を設けなくてもよいが、例 えば導爆性基板の前処理方法のような、感光層形 . 成以前の製造工程との整合性を調整する目的から、 中間煙を設けることもさらなる一形態と成りうる。 第6図は、さらなる一形態として、導電性基板 (1) 上に中間層 (5) と電荷輸送層 (2) と電 荷発生層 (3) と表面保護層 (4) を順次積層し てなる構成を示したものである。即ち第1図の形 態に中間層と表面保護層を設けた形態に相当する。 中間層と表面保護層の設置理由は前述と同様であ り、従って第2国及び第3回の構成において中間 層と表面保護層を設けることもさらなる一形態と 成りうる。

本発明において中間層と表面保護層は、材料的

続されている。図中(719)~(721)は常 温において彼相または固相状態にある原料化合物 を封入した第1乃至第3容器で、各々の容器は気 化のため第1乃至第3温調器(722)~(72 4)により与熱可能であり、さらに各々の容器は 第7乃至第9期節弁 (725) ~ (727) と第 7乃至第9流量制御器 (728) ~ (730) に 接続されている。これらのガスは混合器(731) で混合された後、主営(732)を介して反応室 (733) に送り込まれる。途中の配管は、常温 において彼相または固相状態にあった原料化合物 が気化したガスが、途中で凝結しないように、適 宜配置された配管加熱器(734)により、与熱 可能とされている。反応室内には接地電極(73 5) と電力印加電極(736)が対向して設置さ れ、各々の電極は電極加熱器(737)により与 熱可能とされている。電力印加電極(736)に は、高周波電力用整合器(738)を介して高周 波電源(739)、低周波電力用整合器(740) を介して低周波電源(741)、ローパスフィル にも、製法的にも、特に限定を受けるものではなく所定の目的が達せられるものであれば、適宜選択することが可能である。本発明によるa - C 膜を用いてもよい。但し、用いる材料が、例えば従来例で述べた如を絶縁性材料である場合には、残留電位発生の防止のため膜原は5 μ m 以下に留める必要がある。

本発明による感光体の電荷輸送層は、気相状態の分子を減圧下で放電分解し、発生したプラズマ 雰囲気中に含まれる活性中性値あるいは荷電値を 基板上に拡散、電気力、あるいは磁気力等により 誘導し、基板上での再結合反応により固相として 堆積させる、所謂プラズマ重合反応から生成され る事が好ましい。

第7回は本発明に係わる感光体の製造装置を示し、図中(701)~(706)は常温において気相状態にある原料化合物及びキャリアガスを密封した第1乃至第6タンクで、各々のタンクは第1乃至第6調節弁(707)~(712)と第1乃至第6流量制御器(713)~(718)に接

タ (742) を介して直流電源 (743) が接続 されており、接続選択スイッチ(744)により 周波数の異なる電力が印加可能とされている。反 応室 (733) 内の圧力は圧力制御弁 (745) により調整可能であり、反応室(733)内の減 圧は、排気系選択弁(746)を介して、拡散ポ ンプ(747)、油回転ポンプ(748)、或は、 冷却除外装置(749)、メカニカルプースター ポンプ (750) 、油回転ポンプ (748) によ り行なわれる。排ガスについては、さらに適当な 除外装置(753)により安全無害化した後、大 気中に排気される。これら排気系配管についても、 常温において被相または固相状態にあった原料化 合物が気化したガスが、途中で凝結しないように、 適宜配置された配管加熱器(734)により、与 熱可能とされている。反応室(733)も間様の 理由から反応室加熱器(751)により与熱可能 とされ、内部に配された電極上に導電性基板(7 52) が設置される。第7図において導電性基板 (752) は接地電極 (735) に固定して配さ

れているが、電力印加電極(736)に固定して 配されてもよく、さらに双方に配されてもよい。

第8回は本郊明に係わる悠光体の製造装置の別の一形態を示し、反応室(833)内部の形態以外は、第7回に示した本発明に係わる悠光体の製造装置と同様であり、付記された番号は、700番台のものを800番台に置き換えて解すればよい。第8回における接地電極(735)を兼ねた円筒形の導電性基板(852)が設置され、内側には電極加熱器(837)が配されている。導電性基板(852)周囲には同じく円筒形状をした電力印加電極(836)が配され、外側には電極加熱器(837)が配されている。導電性基板(852)は、外部より駆動モータ(854)を用いて自転可能となっている。

感光体製造に供する反応室は、拡散ポンプにより予め10→乃至10→Torr程度にまで減圧 し、真空度の確認と装置内部に吸着したガスの脱 着を行なう。同時に電極加熱器により、電極並び

を勾配を持たせながら積層する事も可能である。 反応時間により誤摩を削御し、所定の誤摩並びに 積層構成に達したところで放電を停止し、本発明 による感光体を得る。次いで、第1乃至第9調節 弁を閉じ、反応室内を充分に排気する。ここで所 望の感光体構成が得られる場合には反応室内の真 空を破り、反応室より本発明による感光体を取り 出す。更に所望の感光体構成において、電荷発生 歴或はオーパーコート層が必要とされる場合には、 そのまま本装置を用いるか、或は同様に一旦真空 を破り取り出して別装置に移してこれらの層を設 け、本発明による感光体を得る。

以下実施例を挙げながら、本発明を説明する。 <u>実施例1</u>

本発明に係わる製造装置を用いて、第1図に示す如き、導電性基板、電荷輸送層、電荷発生層を この頭に設けた本発明感光体を作製した。

沉荷翰送图形成工程:

第7図に示すグロー放電分解装置において、まず、反応装置(733)の内部を10-6Torr

に電極に固定して配された導電性基板を所定の温 度まで昇温する。導電性拡板には、前述の如き感 光体構成の中から所望の構成を得るために、必要 であれば、予めアンダーコート層域は電荷発生層 を設けて置いてもよい。アンダーコート層或は電 荷発生層の設置には、本装置を用いてもよいし別 装置を用いてもよい。次いで、第1乃至第6タン ク及び第1乃至第3容器から、原料ガスを適宜第 1乃至第9流量制御器を用いて定流量化しながら 反応室内に導入し、圧力調節弁により反応室内を 一定の減圧状態に保つ。ガス流量が安定化した後、 接続選択スイッチにより、例えば高周波電源を選 択し、電力印加電極に高周波電力を投入する。両 電極間には放電が開始され、時間と共に基板上に 周相の腰が形成される。a-Si膜或はa-C膜 は、原料ガスを代える事により任意に形成可能で ある。放電を一旦停止し、原料ガス組成を変更し た後、再び放電を再開すれば異なる組成の膜を積 層する事ができる。また、放理を持続させながら 原料ガス流量だけを徐々に代え、異なる組成の膜

程度の高真空にした後、第1調節井(707)、 及び第4調節弁(710)を解放し、第1タンク (701) より水素ガス、及び第4タンク (70 4) より水紫ガスで0.16%に希釈したジボラ ンガスを各々出力圧1. OKg/cm2の下で第1、 及び第4流量制御器 (713、及び716) 内へ 流入させた。同時に、第1容器(719)よりス チレンガスを第1温測器(722)温度35℃の もと第7流量制御器(728)内へ流入させた。 各流量制御器を用いて、水索ガスの流量を40s ccm、水素ガスで0.16%に希釈したジボラ ンガスの流量を10sccm、及びスチレンガス の流量を40gccmとなるように設定して、途 中混合器 (731) を介して、主管 (732) よ り反応室 (733) 内へ流入した。各々の流量が 安定した後に、反応室(733)内の圧力が2. OTorrとなるように圧力調節弁(745)を 調整した。一方、導催性基板(752)としては、 縦50×横50×厚3mmのアルミニウム基板を 用いて、予め200℃に加熱しておき、ガス流量

及び圧力が安定した状態で、予め接続選択スイッチ (744) により接続しておいた低周波電源 (741) を投入し、電力印加電極 (736) に 150Wattの電力を周波数30KHzの下で印加して約1時間30分プラズマ重合反応を行ない、導電性基板 (752) 上に厚さ15μmのaー C膜を電荷輸送層として形成した。成膜完了後は、電力印加を停止し、調節弁を閉じ、反応室 (733) 内を充分に排気した。

以上のようにして得られたa - C 関につき有機 元素分析を行なったところ、含有される水素原子 の量は炭素原子と水素原子の総量に対して47原 子%であった。また、I MA分析より含有される 職素原子の量は全構成原子に対して98原子 p p mであった。

似荷発生層形成工程:

次いで、一部タンクを交換し、第1調節弁(7 07)、第2調節弁(708)、及び第6調節弁 (712)を解放し、第1タンク(701)から 水素ガス、第2タンク(702)からゲルマンガ

加し、グロー放電を発生させた。この放電を5分 間行ない、厚さ0、3μmの電荷発生層を得た。

得られたa-Si腹につき、金属中ONH分析 (堀場製作所製EMGA-1300)、オージェ 分析、及びIMA分析を行なったところ、含有さ れる水素原子は全構成原子に対して18原子%、 郷素原子は10原子ppm、ゲルマニウム原子は 9. 7原子%であった。

待性:

得られた感光体を常用のカールソンプロセスの中で負帯電並びに正帯電で用いたところ次の如き性能が得られた。ここでは、正帯電時の測定値を括弧内に示すが、最高帯電電位は一590V(+430V)で有り、即ち、全感光体膜厚が15-3μmであることから1μm当りの帯電能は39V/μm(28V/μm)と極めて高く、このことから充分な帯電性能を有する事が理解された。また、暗中にてVmaxからVmaxの90%の表面電位にまで暗滅衰するのに要した時間は約15秒(約10秒)であり、このことから充分な電

ス、及び第6タンク(706)からシランガスを、 出力圧1Kg/cm2の下で第1、第2、及び第6 流量制御器 (713、714、及び718) 内へ 流入させた。同時に、第4調節弁(710)を解 放し、第4タンク(704)より水素ガスで10 〇ppmに希釈されたジボランガスを、出力圧1. 5 K g / c m²の下で第4流量制御器(716)内 へ、流入させた。各流量制御器の目盛を調整して 水索ガスの流量を200sccm、ゲルマンガス の流量を6sccm、シランガスの流量を100 sccm、水素ガスで100ppmに希釈された ジボランガスの流量を10sccmに設定し、反 応室(733)内に流入させた。各々の流量が安 定した後に、反応室(733)内の圧力が1.0 Torrとなるように圧力調節弁(745)を調 塾した。一方、a-C膜が形成されている導理性 基板(752)は、240℃に加熱しておき、ガ ス流量及び圧力が安定した状態で、高周波電源 (739) より周波数13.56MHzの下で電 力印加電極(736)に40Wattの電力を印

商保持性能を有する事が理解された。また、最高 帯電電位に初期帯電した後、白色光を用いて最高 帯電電位の20%の表面電位にまで明瀬衰させた ところ必要とされた光量は1.5ルックス・秒 (1.1ルックス・秒)であり、このことから充 分な光感度性能を有する事が理解された。また、 最高帯電電位に初期帯電した後、半導体レーザー 光 (発光波長780nm)を用いて最高帯電電位 の20%の表面電位にまで明瀬衰させたところ必 要とされた光量は8.2erg/cm²(6.8e rg/cm²)であり、このことから充分な長波長 光感度性能を有する事が理解された。

以上より、本例に示した本発明による感光体は、 感光体として優れた性能を有するものである事が 理解される。また、この感光体に対して常用のカー ルソンプロセスの中で、作像して転写したところ、 鮮明な画像が得られた。

実施例2

本発明に係わる製造装置を用いて、第1図に示す如き、導面性基板、電荷線送層、電荷発生層を

第7図に示すグロー放電分解装置において、ま ず、反応装置 (733) の内部を10⁻⁶Torr 程度の高真空にした後、第1回節弁(707)、 第2調節弁(708)、及び第4調節弁(710) を解放し、第1タンク(701)より水素ガス、 第2タンク(702)からエチレンガス、及び第 4タンク(704)より水素ガスで60ppmに 希釈したジポランガスを各々出力圧1. OK8/ "c m2の下で第1、第2、及び第4流量制御器(7 13、714、及び716) 内へ流入させた。各 流量制御器を用いて、水素ガスの流量を60sc cm、水素ガスで60ppmに希釈したジポラン ガスの流量を20sccm、及びエチレンガスの 流量を60gccmとなるように設定して、途中 混合器 (731) を介して、主管 (732) より 反応室(733)内へ流入した。各々の流量が安 定した後に、反応室(733)内の圧力が1.8 Torrとなるように圧力調節弁(745)を調

07) 、第2割節弁(708)、及び第6調節弁 (712) を解放し、第1タンク(701)から 水素ガス、第2タンク(702)からゲルマンガ ス、及び第6タンク(706)からシランガスを、 出力圧1 K g / c m 2の下で第1、及び第6流量制 御器(713、及び718)内へ流入させた。同 時に、第4調節弁(710)を解放し、第4タン ク(704)より水素ガスで100ppmに希釈 されたホスフィンガスを、出力圧1. 5Kg/c m²の下で第4流量制御器(716)内へ、流入さ せた。各流量制御器の目盛を調整して水素ガスの 流量を200sccm、ゲルマンガスの流量を6 sccm、シランガスの流量を100sccm、 水素ガスで100ppmに希釈されたホスフィン ガスの流量を10sccmに設定し、反応室(7 33) 内に洗入させた。各々の流量が安定した後 に、反応室 (733) 内の圧力が0.8Torr となるように圧力調節弁(745)を調整した。 一方、a-C醇が形成されている導電性基板(7 52) は、250℃に加熱しておき、ガス流量及 整した。一方、場で性基板(752)としては、 縦50×横50×原3mmのアルミニウム基板を 用いて、予め220でに加熱しておき、ガス流型 及び圧力が安定した状態で、予め接続選択スイッチ(744)により接続しておいた高周波電源 (739)を投入し、電力印加電極(736)に 150Wattの電力を周波数13.56MHz の下で印加して約9時間プラズマ型合反応を行ない、導電性基板(752)上に厚さ15μmのaー C膜を電荷輸送層として形成した。成蹊完了後は、 電力印加を停止し、調節弁を閉じ、反応室(73 3)内を充分に排気した。

以上のようにして得られたa-C製につき有機 元素分析を行なったところ、含有される水素原子 の量は炭素原子と水素原子の総量に対して41原 子%であった。また、IMA分析より含有される 曜素原子の量は全構成原子に対して21原子pp mであった。

盆荷発生層形成工程:

次いで、一部タンクを交換し、第1調節弁(7

び圧力が安定した状態で、高周波電源(739) より周波数13.56MHzの下で電力印加電極 (736)に40Wattの電力を印加し、グロー 放電を発生させた。この放電を5分間行ない、原 さ0.3μmの電荷発生層を得た。

得られたαーS (膜につき、金属中〇NH分析 (堀場製作所製EMGA-1300) 、オージェ分析、及び I MA分析を行なったところ、含育される水素原子は全構成原子に対して20原子%、 煩原子は11原子ppm、ゲルマニウム原子は1 の原子光であった。

特性

得られた感光体を常用のカールソンプロセスの中で負帯電並びに正帯電で用いたところ次の知き性能が得られた。ここでは、正帯電時の測定値を括弧内に示すが、最高帯電弧位はー400V(+590V)で有り、即ち、全感光体膜厚が15.3 μmであることから1 μm当りの帯電能は26V/μm (39V/μm) と極めて高く、このことから充分な帯電性能を有する事が理解された。

また、暗中にてVmaxからVmaxの90%の表面電位にまで暗滅表するのに要した時間は約1 〇秒(約15秒)であり、このことから充分な電荷保持性能を有する事が理解された。また、最高帯電電位に初期帯電した後、白色光を用いて最高帯電電位の20%の表面電位にまで明減表させたところ必要とされた光量は1.0ルックス・秒(2.2ルックス・秒)であり、このことから充分な光感度性能を有する事が理解された。また、最高帯電電位に初期帯電した後、半導体レーザー、後光波長780nm)を用いて最高帯電電位の20%の表面電位にまで明減表させたところ必要とされた光量は6.5ers/cm²(16.3ers/cm²)であり、このことから充分な長波長光感度性能を有する事が理解された。

以上より、本例に示した本発明による感光体は、 感光体として優れた性能を有するものである事が 理解される。また、この感光体に対して常用のカー ルソンプロセスの中で、作像して転写したところ、 鮮明な画像が得られた。

応室(733)内へ流入した。各々の流量が安定した後に、反応室(733)内の圧力が2.1T orrとなるように圧力調節弁(745)を調整した。一方、導電性蒸板(752)としては、艇50×横50×厚3mmのアルミニウム蒸板を用いて、予め170でに加熱しておき、ガス流量及び圧力が安定した状態で、予め接続選択スイッチ(744)により接続しておいた低周波電源(741)を投入し、電力印加電価(736)に130Wattの電力を周波数400KHzの下で印加して約40分間プラズマ電合反応を行ない、導電性基板(752)上に厚さ15μmのaーC膜を電荷輸送層として形成した。成膜完了後は、電力印加を停止し、調節弁を閉じ、反応室(733)内を充分に排気した。

以上のようにして得られたa-C膜につき有機 元素分析を行なったところ、含有される水素原子 の量は炭素原子と水素原子の稳量に対して56原 子%であった。また、IMA分析より含有される 硼素原子の量は全構成原子に対して900原子p

実施例3

本発明に係わる製造装置を用いて、第1図に示す如き、導電性基板、電荷輸送層、電荷発生層を この順に散けた本発明感光体を作製した。

電荷輸送層形成工程:

第7図に示すグロー放電分解装置において、まず、反応装置(733)の内部を10-8Torr程度の高真空にした後、第1調節井(707)、第2調節弁(708)、及び第4調節井(710)を解放し、第1タンク(701)より水素ガス、第2タンク(702)からブタジエンガス、及び第4タンク(704)より水素ガスで1.2%に希釈したジボランガスを各々出力圧1.0Kg/cm²の下で第1、第2、及び第4流量制御器(713、714、及び716)内へ流入させた。各流量制御器を用いて、水素ガスの流量を60sccm、水素ガスで1.2%に希釈したジボランガスの流量を9sccm、及びブタジエンガスの流量を9sccm、及びブタジエンガスの流量を9sccm、及びブタジエンガスの流量を60sccmとなるように設定して、途中混合器(731)を介して、主管(732)より反

pmであった。

電荷発生層形成工程:

次いで、一部タンクを交換し、第1調節弁(7 07) 、第2調節弁(708)、第3調節弁(7 09)、及び第6調節弁(712)を解放し、第 1タンク (701) から水素ガス、第2タンク (702) から四弗化シランガス、第3タンク (702) からゲルマンガス、及び第6タンク (706) からシランガスを、出力圧1 Kg/c m2の下で第1、第2、第3、及び第6流量制御器 (713、714、715、及び718) 内へ流 入させた。同時に、第4調節弁(710)を解放 し、第4タンク(704)より水素ガスで100 ppmに希釈されたジボランガスを、出力圧1. 5 Kg/cm²の下で第4流量制御器(716)内 へ、流入させた。各流量制御器の目盛を調整して 水素ガスの流量を200sccm、四芽化シラン ガスの流量を50sccm、ゲルマンガスの流量 を6sccm、シランガスの流量を50sccm、 及び水索ガスで100ppmに希釈されたジボラ ンガスの流量を10sccmとなるように設定し、 反応室(733)内に流入させた。各々の流量が 安定した後に、反応室(733)内の圧力が0. 9Torrとなるように圧力調節弁(745)を 調整した。一方、a一C膜が形成されている導電 性基板(752)は、230℃に加熱しておき、 ガス流量及び圧力が安定した状態で、高周波電源 (739)より周波数13.56MHzの下で電 力印加電極(736)に35Wattの電力を印 加し、グロー放電を発生させた。この放電を5分 間行ない、厚さ0.3μmの電荷発生層を得た。

得られたa-Si腰につき、金属中ONH分析 (堀場製作所製EMGA-1300)、オージェ 分析、及びIMA分析を行なったところ、含有される水素原子は全構成原子に対して24原子%、 観索原子は10原子ppm、弗茶原子は5原子%、 ゲルマニウム原子は10.5原子%であった。

待性:

将られた感光体を常用のカールソンプロセスの 中で負帯電並びに正帯電で用いたところ次の如き

長光感度性能を育する事が理解された。

以上より、本例に示した本発明による感光体は、 感光体として優れた性能を有するものである事が 理解される。また、この感光体に対して常用のカー ルソンプロセスの中で、作像して転写したところ、 鮮明な画像が得られた。

実施例4

本発明に係わる製造装置を用いて、第1図に示す如き、導電性基板、電荷輸送層、電荷発生層を この限に設けた本発明感光体を作製した。

延荷翰送曆形成工程:

第7図に示すグロー放電分解装置において、まず、反応装置(733)の内部を10-8Torr程度の高真空にした後、第1調節弁(707)、第2調節弁(708)、及び第4調節弁(710)を解放し、第1タンク(701)より水素ガス、第2タンク(702)からアセチレンガス、及び第4タンク(704)より水素ガスで4500ppに希釈したジボランガスを各々出力圧1.0Kg/cm²の下で第1、第2、及び第4流量制御

性能が得られた。ここでは、正帯位時の測定値を 括弧内に示すが、最高帯電電位はー590V(十 440V)で育り、即ち、全感光体膜厚が15. 3μmであることから1μm当りの裕低能は39 V/μm (29V/μm) と極めて高く、このこ とから充分な裕定性能を有する事が理解された。 また、暗中にてVmaxからVmaxの90%の 表面電位にまで暗滅表するのに要した時間は約2 9秒(約20秒)であり、このことから充分な電 荷保特性能を有する事が理解された。また、最高 帯電電位に初期帯電した後、白色光を用いて最高 帯電電位の20%の表面電位にまで明減衰させた ところ必要とされた光量は2.1ルックス・秒 (1. 2ルックス・秒) であり、このことから充 分な光感度性能を育する事が理解された。また、 最高帯電電位に初期帯電した後、半導体レーザー 光 (発光波長780mm) を用いて最高帯電電位 の20%の表面運位にまで明淑袞させたところ必 要とされた光量は11.0erg/cm²(7.6 erg/cm²) であり、このことから充分な長波

器 (713、714、及び716) 内へ流入させ た。各流量制御器を用いて、水索ガスの流量を 1 **05sccm、水紫ガスで4500ppmに希釈** したジボランガスの流量を80sccm、及びア セチレンガスの流量を45sccmとなるように 設定して、途中混合器(731)を介して、主管 (732) より反応室 (733) 内へ流入した。 各々の流量が安定した後に、反応室(733)内 の圧力が2. OTorrとなるように圧力調節弁 (745) を調整した。一方、導電性基板(75 2) としては、縦50×横50×厚3mmのアル ミニウム益板を用いて、予め200℃に加熱して おき、ガス流量及び圧力が安定した状態で、予め 接続選択スイッチ (744) により接続しておい た高周波電源(739)を投入し、電力印加電極 (736) に150Wattの電力を周波数13. 56MH2の下で印加して約2時間半プラズマ重 合反応を行ない、導電性基板(752)上に厚さ 15μmのa-C膜を電荷輸送簿として形成した。 成蹊完了後は、電力印加を停止し、調節弁を閉じ、 反応室(733)内を充分に排気した。

以上のようにして得られたa - C膜につき有機 元素分析を行なったところ、含有される水素原子 の量は炭素原子と水素原子の稳量に対して34原 子%であった。また、IMA分析より含有される 蟹素原子の量は全構成原子に対して8000原子 ppmであった。

盆荷発生層形成工程:

次いで、一部タンクを交換し、第1調節弁(707)、第2調節弁(708)、第3調節弁(709)、及び第6調節弁(712)を解放し、第1タンク(701)から水素ガス、第2タンク(702)から四非化シランガス、第3タンク(703)からゲルマンガス、及び第6タンク(706)からシランガスを、出力圧1 Ks/cm²の下で第1、第2、第3、及び第6流量制御器(713、714、715、及び718)内へ流入させた。同時に、第4調節弁(710)を解放し、第4タンク(704)より水素ガスで100ppmに希釈されたホスフィンガスを、出力圧1.

れる水素原子は全構成原子に対して26原子%、 燐原子は13原子 ppm、非素原子は5.6原 子%、ゲルマニウム原子は9.8原子光であった。 松性:

得られた感光体を常用のカールソンプロセスの 中で負帯電並びに正帯電で用いたところ次の如き 性能が得られた。ここでは、正帯電時の測定値を 括弧内に示すが、最高帯電電位は-630V(+ 530V)で有り、即ち、全感光体膜厚が15. 3μmであることから1μm当りの帯電能は41 V/µm (35V/µm) と極めて高く、このこ とから充分な帯電性能を有する事が理解された。 また、暗中にてVmaxからVmaxの90%の 表面低位にまで暗滅表するのに要した時間は約2 1秒 (約10秒) であり、このことから充分な電 荷保持性能を有する事が理解された。また、最高 帯電電位に初期帯電した後、白色光を用いて最高 帯電電位の20%の表面電位にまで明減衰させた ところ必要とされた光量は1.8ルックス・秒 (2.6ルックス・秒) であり、このことから充

5Kg/cm²の下で第4流量制御器(716)内 へ流入させた。各流量制御器の目盛を調整しで水 素ガスの流量を200sccm、ゲルマンガスの 流量を6sccm、四弗化シランガスの流量を5 Osccm、シランガスの流量を50sccm、 水素ガスで100ppmに希釈されたホスフィン ガスの流量を10gccmに設定し、反応室(7 33) 内に流入させた。各々の流量が安定した後 に、反応室(733)内の圧力が0.8Torr となるように圧力調節弁(745)を調整した。 一方、a-C膜が形成されている導電性基板(7 52) は、240℃に加熱しておき、ガス流量及 び圧力が安定した状態で、高周波電源(739) より周波数13.56MHzの下で電力印加電極 (736) に40Wattの電力を印加し、グロー 放弧を発生させた。この放電を5分間行ない、厚 さり、3 μmの電荷発生層を得た。

得られたa-SIएにつき、金属中ONH分析 (堀場製作所製EMGA-1300)、オージェ 分析、及びIMA分析を行なったところ、含有さ

分な光感度性能を有する事が理解された。また、 最高帯電電位に初期帯電した後、半導体レーザー 光 (発光波長780nm)を用いて最高帯電電位 の20%の表面電位にまで明刻表させたところ必 要とされた光量は10.3ers/cm²(14. 1ers/cm²)であり、このことから充分な長 彼長光感度性能を有する事が理解された。

以上より、本例に示した本発明による感光体は、 感光体として優れた性能を有するものである事が 理解される。また、この感光体に対して常用のカー ルソンプロセスの中で、作像して転写したところ、 郭明な画像が得られた。

<u> 実施例 5</u>

本発明に係わる製造装置を用いて、第1図に示す如き、導取性基板、電荷輸送層、電荷発生層を この順に設けた本発明感光体を作製した。

111荷翰送曆形成工程:

第7図に示すグロー放電分解装置において、まず、反応装置(733)の内部を10⁻⁸Torr 程度の高真空にした後、第1調節弁(707)、

第2調節弁(708)、及び第4調節弁(710) を解放し、第1タンク(701)より水素ガス、 第2タンク (702) からブタジインガス、及び 第4タンク(704)より水素ガスで12%に希 **軟したジボランガスを各々出力圧1、0Kg/c** m²の下で第1、第2、及び第4流量制御器(71 3、714、及び716) 内へ流入させた。各流 **量制御器を用いて、水素ガスの流量を60gcc** m、水素ガスで12%に希釈したジボランガスの 流量を20gccm、及びプタジインガスの流量 を60sccmとなるように設定して、途中混合 器 (731) を介して、主管 (732) より反応 室(733)内へ流入した。各々の流量が安定し た後に、反応室(733)内の圧力が1.9To ェェとなるように圧力調節弁(745)を調整し た。一方、導電性基板(752)としては、縦5 O×横50×厚3mmのアルミニウム藝板を用い て、予め220℃に加熱しておき、ガス流量及び 圧力が安定した状態で、予め接続選択スイッチ (744)により接続しておいた低周波電源(7

括弧内に示すが、最高帯電電位は-860V(+310V)で有り、即ち、全感光体膜厚が15.3μmであることから1μm当りの帯電能は56V/μm(21V/μm)と極めて高く、このことから充分な帯電性能を有する事が理解された。また、暗中にてVmaxからVmaxの90%の表面電位にまで暗滅衰するのに要した時間は約35秒(約10秒)であり、このことから充分な電荷保持性能を有する事が理解された。また、最高帯電電位の20%の表面電位にまで明滅衰させたところ必要とされた光量は8.2ルックス・秒(1.4ルックス・秒)であり、このことから充分な光感度性能を有する事が理解された。

以上より、本例に示した本発明による感光体は、 感光体として優れた性能を育するものである事が 理解される。また、この感光体に対して常用のカー ルソンプロセスの中で、作像して転写したところ、 鮮明な画像が得られた。

実施例6

41)を投入し、電力印加電板 (736)に16 OWattの電力を周波数400KHzの下で印加して約45分間プラズマ電合反応を行ない、導電性基板 (752)上に厚さ15μmのa-C膜を電荷輸送層として形成した。成蹊完了後は、電力印加を停止し、調節弁を閉じ、反応室 (733)内を充分に排気した。

以上のようにして得られたa - C膜につき育機 元素分析を行なったところ、含有される水素原子 の登は炭素原子と水素原子の総量に対して40原 子光であった。また、IMA分析より含有される 啜茶原子の量は全棟成原子に対して2原子光であった。

電荷発生層形成工程:

次いで、実施例3と同様にして本発明による感 光体の電荷発生層を形成した。

待性:

得られた感光体を常用のカールソンプロセスの中で負帯電並びに正帯電で用いたところ次の如き 性能が得られた。ここでは、正帯電時の調定値を

本発明に係わる製造装置を用いて、第1図に示す如き、場項性基板、電荷輸送層、電荷発生層を この順に設けた本発明感光体を作製した。

饱荷输送图形成工程:

笠7回に示すグロー放電分解装置において、ま ず、反応装置(733)の内部を10⁻⁸Torr 程度の高真空にした後、第1調節弁(707)、 及び第4調節弁(710)を解放し、第1タンク (701) より水素ガス、及び第4タンク (70 4) より水素ガスで2000ppmに希釈したホ スフィンガスを各々出力圧1.0Kg/cm²の下 で第1、及び第4流量制御器(713、及び71 6) 内へ流入させた。同時に、第1容器(719) よりミルセンガスを第1温調器(722)温度4 8℃のもと第7流量制御器(728)内へ流入さ せた。各流量制御器を用いて、水紫ガスの流量を 20sccm、水素ガスで2000ppmに希釈 したホスフィンガスの流量を30gccm、及び ミルセンガスの流量を20gccmとなるように 設定して、途中混合器(731) を介して、主管

(732) より反応室 (733) 内へ流入した。 各々の流量が安定した後に、反応室 (733) 内の圧力が1.2Torrとなるように圧力調節弁 (745) を調整した。一方、導理性蒸板 (752) としては、艇50×横50×厚3mmのアルミニウム蒸板を用いて、予め200℃に加熱しておき、ガス流量及び圧力が安定した状態で、予め接線選択スイッチ (744) により接続しておいた低周波電源 (741) を投入し、電力中加電極 (736) に150Wattの電力を周波数40KHzの下で印加して約3時間15分プラズマ電合反応を行ない、導電性基板 (752) 上に厚き15μmのaーC膜を電荷輸送層として形成した。 成際完了後は、電力印加を停止し、調節弁を閉じ、反応室 (733) 内を充分に排気した。

以上のようにして得られたa - C 膜につき有機 元素分析を行なったところ、含有される水素原子 の量は炭素原子と水素原子の鉛量に対して43原 子%であった。また、I MA分析より含有される 類原子の量は全構成原子に対して290原子pp

(1.2ルックス・秒)であり、このことから充分な光感度性能を有する事が理解された。また、最高帯電電位に初期帯電した後、半導体レーザー光 (発光波長780nm)を用いて最高帯電電位の20%の表面電位にまで明滅衰させたところ必要とされた光量は13.2ers/cm²(7.0ers/cm²)であり、このことから充分な長波長光感度性能を有する事が理解された。

以上より、本例に示した本発明による感光体は、 感光体として優れた性能を有するものである事が 理解される。また、この感光体に対して常用のカー ルソンプロセスの中で、作像して転写したところ、 鮮明な画像が得られた。

4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第6図は本発明感光体の構成を示す 図面、第7図乃至第8図は本発明に係わる感光体 の製造装置を示す図面である。

出願人 ミノルタカメラ株式会社

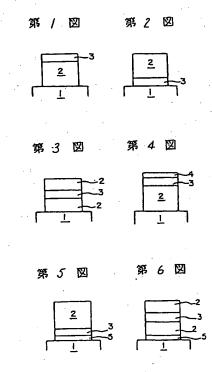
mであった。

延荷発生層形成工程:

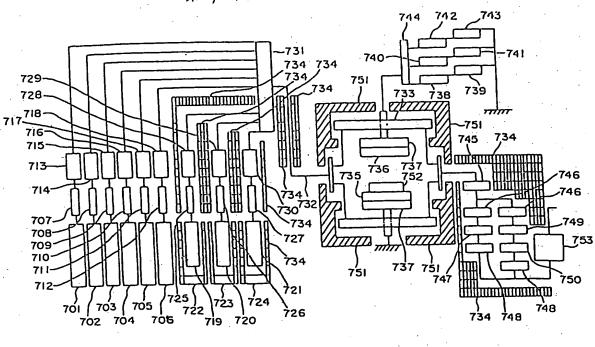
次いで、実施例1と同様にして本発明による感 光体の電荷発生層を形成した。

特性:

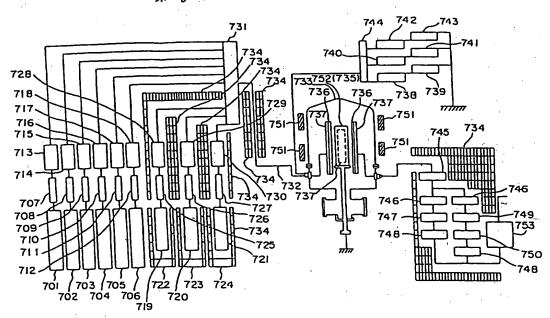
得られた感光体を常用のカールソンプロセスの中で負帯電並びに正帯電で用いたところ次の如き性能が得られた。ここでは、正帯電時の測定値を括弧内に示すが、最高帯電電位はー440V(+540V)で有り、即ち、全感光体膜厚が15.3μmであることから1μm当りの帯電能は29V/μm(35V/μm)と極めて高く、このことから充分な帯電性能を有する事が理解された。また、暗中にてVmaxからVmaxの90%の表面電位にまで暗滅衰するのに要した時間は約11秒(約15秒)であり、このことから充分な電荷保持性能を有する事が理解された。また、最高帯電電位に初期帯電した後、白色光を用いて最高帯電電位の20%の表面電位にまで明滅衰させたところ必要とされた光量は2.6ルックス・秒



第 7 図



第 8 図



平 稳 初 正 否

昭和62年 10月21日

特許庁長官 小川 邦 夫 殿

事件の表示
 昭和61年待許願第 (/-229387号

2. 発明の名称 感光体

3. 補正をする名 事件との関係 出願人 住所 大阪市東区安土町2丁目30香地 大阪国際ビル 名称 (607) ミノルタカノラ株式会社

- 4. 補正命令の日付 自発補正
- 5. 補正の対象 図面
- 8. 補正の内容 図面第8図を「訂正第8図」の通り補正します。

